

Абстракт

Сергей Андреевич Харитонов |

Инженер-испытатель ООО «НПП «ТРИМ СШП
Измерительные системы»

*Применение АИВК на базе сканера ближнего поля,
для поиска тока утечек СВЧ-устройств*

В докладе рассматриваются методы измерения антенн и антенных систем при помощи автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса (АИВК) на базе сканера ближнего поля, и возможность использования АИВК на базе сканера ближнего поля для поиска токов утечки сложных СВЧ-устройств.